

**Сведения об официальном оппоненте**

по диссертации Завьяловой Марины Андреевны «Разработка и  
исследование оптических высокоразрешающих датчиков контроля  
положения рабочих поверхностей для оперативного управления лазерными  
технологическими процессами», представленную на соискание ученой  
степени кандидата технических наук по специальности: 05.11.07 –  
**Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы.**

Фамилия, имя, отчество	Терентьев Вадим Станиславович
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Кандидат физико-математических наук, 01.04.05: Оптика
Ученое звание	-
Место работы	
Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	630090, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, д. 1 Web: <a href="https://www.iae.nsk.su/ru/">https://www.iae.nsk.su/ru/</a> E-mail: <a href="mailto:iae@iae.nsk.su">iae@iae.nsk.su</a> , <a href="mailto:office@iae.nsk.su">office@iae.nsk.su</a>
Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН)
Должность	Старший научный сотрудник
Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не менее пяти)	<b>Статьи</b> 1. Dostovalov A.V., Okotrub K.A., Bronnikov K.A., Terentyev V.S., Korolkov V.P., Babin S.A. Influence of femtosecond laser pulse repetition rate on thermochemical laser-induced periodic surface structures formation by focused astigmatic Gaussian beam // Laser physics letters. – 2019. – Vol. 16, № 2. – P. 026003. – DOI 10.1088/1612-202X/aaf78f. 2. В.С. Терентьев, В.В. Коняшкин, В.А.

- Симонов и Э.Г. Косцов. МОЭМ резонатор волоконного отражательного интерферометра. Прикл. фотоника 6 (1-2), 59-71 (2019).
3. Терентьев В.С., Симонов В.А., Лобач И.А., Бабин С.А. Метод изготовления волоконного отражательного интерферометра на основе металлодиэлектрической дифракционной структуры // Квантовая электроника. – 2019. – Т. 49, № 4. – С. 399–403. – DOI 10.1070/QEL16922.
4. Комаров А.К., Комаров К.П., Терентьев В.С., Ли Л., Чжао Л.М. Генерация шумовых импульсов в волоконных лазерах с пассивной синхронизацией мод // Фотон-экспресс. – 2019. – № 6. – С. 358–359. – DOI 10.24411/2308-6920-2019-16187.
5. Терентьев В.С., Симонов В.А., Лобач И.А., Бабин С.А. Метод изготовления волоконного отражательного интерферометра на основе металлодиэлектрической дифракционной структуры // Квантовая электроника. – 2019. – Т. 49, № 4. – С. 399–403. – DOI 10.1070/QEL16922.
6. Достовалов А.В., Терентьев В.С., Бронников К.А., Белоусов Д.А., Корольков В.П. Влияние скорости сканирования на формирование ТЛИПСС радиально-симметричным и эллиптическим гауссовым фемтосекундным лазерным пучком // Прикладная фотоника. – 2018. – Т. 5. – № 3. – С. 157-172.
7. Терентьев В.С., Власов А.А., Абдуллина С.Р., Симонов В.А., Скворцов М.И., Бабин С.А. Узкополосный волоконный отражатель на основе отражательного интерферометра с волоконной брэгговской решеткой // Квантовая электроника. – 2018. – Т. 48, № 8. – С. 728–732.
8. Терентьев В.С., Достовалов А.В., Бессмельцев В.П., Грачев М.А., Бабин С.А. Изготовление матриц наноотверстий в тонкой алюминиевой пленке методом фемтосекундной абляции с помощью дифракционного мультиплексора // Прикладная фотоника. – 2018. – Т. 5, № 1–2. – С. 5–21.
9. Бессмельцев В.П., Максимов М.В.,

- Вилейко В.В., Голошевский Н.В.,  
**Терентьев В.С.** Многоканальный конфокальный микроскоп на основе дифракционного фокусирующего мультиплексора с автосинхронизацией развёртки // Автометрия. – 2018. – Т. 54, № 6. – С. 3–11. – DOI 10.15372/AUT20180601.
10. Dostovalov A.V., Korolkov V.P., Terentyev V.S., Okotrub K.A., Dultsev F.N., Babin S.A. Study of the formation of thermochemical laser-induced periodic surface structures on Cr, Ti, Ni and NiCr films under femtosecond // Quantum Electron. 2017. Vol. 47, № 7. P. 631–637.
11. Terentyev V.S., Simonov V.A., Babin S.A. Fiber-based multiple-beam reflection interferometer for single-longitudinal-mode generation in fiber laser based on semiconductor optical amplifier // Laser Physics Letters. 2017. Vol. 14, № 2. P. 025103.
12. Бессмельцев В.П., Завьялов П.С., Корольков В.П., Насыров Р.К., **Терентьев В.С.** Дифракционный фокусирующий мультиплексор для параллельного многоканального секвенатора // Автометрия. – 2017. – Т. 53, № 5. – С. 48–56.
13. **Терентьев В.С.**, Симонов В.А. Многолучевой волоконный отражательный интерферометр на основе полностью диэлектрической дифракционной структуры // Квантовая электроника. – 2017. – Т. 47, № 10. – С. 971–976.
14. Терентьев В.С., Симонов В.А. Метод моделирования асимметричного зеркала для дифракционного отражательного интерферометра в одномодовом волокне // Прикладная фотоника. – 2017. – Т. 4, № 2. – С. 107–120. – DOI: 10.15593/2411-4367/2017.02.03.
15. Достовалов А.В., Корольков В.П., **Терентьев В.С.**, Окотруб К.А., Дульцев Ф.Н., Бабин С.А. Исследование формирования термохимических лазерно-индущиванных периодических поверхностных структур на пленках Cr, Ti, Ni и NiCr фемтосекундным излучением // Квантовая электроника. 2017. Т. 47, № 7. С. 631–637.

16. Терентьев В.С., Симонов В.А. Метод моделирования асимметричного зеркала для дифракционного отражательного интерферометра в одномодовом волокне // Прикладная фотоника. 2017. Т 4, № 2. С. 107–120.
17. Terentyev V.S., Simonov V.A., Babin S.A. Fiber-based multiple-beam reflection interferometer for single-longitudinal-mode generation in fiber laser based on semiconductor optical amplifier // Laser Physics Letters. – 2017. – Vol. 14, № 2. – P. 025103.
18. Достовалов А.В., Терентьев В.С., Бессмельцев В.П. Изготовление наноотверстий в тонкой алюминиевой пленке методом фемтосекундной абляции для применений в одномолекулярной спектроскопии // Прикладная фотоника. 2017. Т. 4, № 1. С. 22–37.
19. Терентьев В.С., Симонов В.А. Метод моделирования асимметричного зеркала для дифракционного отражательного интерферометра в одномодовом волокне // Прикладная фотоника. 2017. Т. 4, № 2. С. 107–120.
20. Терентьев В.С., Симонов В.А. Многолучевой волоконный отражательный интерферометр на основе полностью диэлектрической дифракционной структуры // Квантовая электроника. 2017. Т. 47, № 10. С 971–976.
21. Терентьев В.С., Симонов В.А. Волоконный отражательный интерферометр на основе диэлектрической дифракционной структуры для селекции мод волоконного лазера // Прикладная фотоника, 2016, т. 3, № 3. С. 321–330.
22. Terentyev V.S., Simonov V.A., Babin S.A. Multiple-beam reflection interferometer formed in a single-mode fiber for applications in fiber lasers // Opt. Express. – 2016. – Vol. 24, № 5. – P. 4512–4518.
23. Терентьев В.С., Симонов В.А. Численное моделирование волоконного отражательного фильтра на основе металлодиэлектрической дифракционной структуры с повышенной лучевой стойкостью // Квантовая электроника, 2016, т. 46, № 2. С. 142–146.
24. Shishkin V.V., Terentyev V.S., Kharenko

D.S., Dostovalov A.V., Wolf A.A., Simonov V.A., Fedotov M.Yu., Shienok A.M., Shelemba I.S., Babin S.A. Experimental method of temperature and strain discrimination in polymer composite material by embedded fiber-optic sensors based on femtosecond-inscribed FBGs // Journal of Sensors, 2016. P. 3230968 (6 p.).

25. Терентьев В.С., Симонов В.А. Многолучевой отражательный интерферометр на основе волокна // Opt. Express, 2016, v. 24, № 5. P. 4512–4518.

26. Терентьев В.С., Симонов В.А. Экспериментальный метод изготовления согласованной металл-диэлектрической структуры для сенсора на основе эффекта нарушения полного внутреннего отражения // Автометрия, 2015, т. 51, № 6. С. 89–98.

#### Патенты

1. Перестраиваемый волоконный двухзеркальный отражательный интерферометр: пат. 2679474 Рос. Федерация на изобретение. Бабин С.А., Терентьев В.С., Симонов В.А.; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 5. 2 с.

2. Устройство для создания периодических структур показателя преломления внутри прозрачных материалов (совместно с НГУ): пат. 2695286 Рос. Федерация на изобретение. Бабин С.А., Вольф А.А., Достовалов А.В., Терентьев В.С.; опубл. 22.07.2019 Бюл. № 21. 2 с.

3. Многоканальный конфокальный микроскоп: пат. 2649045 Рос. Федерация на изобретение. Бессмельцев В.П., Терентьев В.С., Максимов М.В.; опубл. 29.03.2018, Бюл. № 10. 2 с

4. Бессмельцев В.П., Терентьев В.С. Многоканальный микроскоп (варианты). Патент на изобретение № 2574863 // Официальный бюллетень Роспатента «Изобретения. Полезные модели», 2016, № 4.

Офици

Терентьев В.С. ФИО